МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

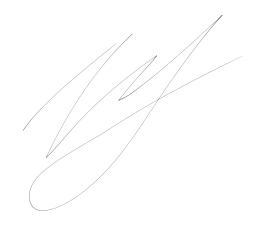
КАФЕДРА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ	[
РУКОВОДИТЕЛЬ			
должность, уч. степень, зва	ние	подпись, дата	инициалы, фамилия
C	ЭТЧЕТ О ЛАБ	ОРАТОРНОЙ РА	БОТЕ
	ПРОВЕРК	А МИКРОМЕТР	A
по дисциг	ллине: Метролог	гия, стандартизация	и сертификация
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ			
СТУДЕНТ ГР. № <u>204</u>	16	подпись, дата	инициалы, фамилия

Протокол измерений

	Измерения							
	4,5	4,55	4,5	4,5				
	9	8,99	9	9,05				
MP-25	10	9,99	9,99	9,99				
	14,5	14,51	14,5	14,5				
	20	20,05	20,1	20,05				
	30	30,42	30,4	30,39				
	35	35,4	35,39	35,41				
MP-50	40	40,4	40,41	40,41				
	45	45,42	45,39	45,36				
	50	50,41	50,42	50,39				
	50	49,91	49,94	49,91				
MP-75	55	55,15	55,1	55,09				
	60	60,1	60,1	60,1				
	65	65,09	65,09	65,1				
	70	70,9	70,8	70,8				

Логинова П.И Трубина М.А Лукманова А.П Курин М.П



Лабораторная работа №1

ПРОВЕРКА МИКРОМЕТРА

Цель работы: изучить устройство и принцип действия микрометров типа MP-25, MK-50, MK-75; получить первичные практические навыки в выполнении поверки; определить пригодность микрометров к использованию.

Используемое оборудование: микрометр рычажный MP-25, MP-50, MP-75, концевые меры.

Используемые формулы и расчеты:

Пользуясь статистическими методами обработки результатов, определим погрешности измерения для каждой исследуемой точки шкалы следующим образом:

а) вычисляется среднее арифметическое значение наблюдений

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N} x_i$$
 где n - число наблюдений; x_i - значение каждого наблюдения (случайная величина); $n=3$

$$\bar{x} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} 4,5 = 4,517$$

б) вычисляется среднее квадратическое отклонение группы, содержащей п результатов наблюдений

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2};$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^{3} (4,55-4,517)^2} = 0,0289$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки измеряемой величины) вычисляют по формуле:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

$$S_{\bar{x}} = \frac{0,0289}{\sqrt{3}} = 0,0167$$

в) выбирается уровень надежности (доверительная вероятность) результатов измерений: P=0,90, P=0,95, P=0,99. Для определения доверительных границ погрешности оценки измеряемой величины доверительную вероятность принимают равной 0,95. По таблице внизу находят коэффициент Стьюдента t_p (n) для выбранной вероятности и числа измерений n;

Коэффициенты Стьюдента $t_{\alpha,n}$

							α						
n	0.1												
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	0.98	0.99	0.999
2	0.16	0.33	0.51	0.73	1.00	1.38	2.0	3.1	6.3	12.7	31.8	63.7	636.6
3	.14	.29	.45	.62	0.82	1.06	1.3	1.9	2.9	4.3	7.0	9.9	31.6
4	.14	.28	.42	.58	.77	0.98	1.3	1.6	2.4	3.2	4.5	5.8	12.9
5	.13	.27	.41	.57	.74	.94	1.2	1.5	2.1	2.8	3.7	4.6	8.6
6	.13	.27	.41	.56	.73	.92	1.2	1.5	2.0	2.6	3.4	4.0	6.9
7	.13	.27	.40	.55	.72	.90	1.1	1.4	1.9	2.4	3.1	3.7	6.0
8	.13	.26	.40	.55	.71	.90	1.1	1.4	1.9	2.4	3.0	3.5	5.4
9	.13	.26	.40	.54	.71	.90	1.1	1.4	1.9	2.3	2.9	3.4	5.0
10	.13	.26	.40	.54	.70	.88	1.1	1.4	1.8	2.3	2.8	3.3	4.8
11	.13	.26	.40	.54	.70	.88	1.1	1.4	1.8	2.2	2.8	3.2	4.6
12	.13	.26	.40	.54	.70	.87	1.1	1.4	1.8	2.2	2.7	3.1	4.5
13	.13	.26	.40	.54	.70	.87	1.1	1.4	1.8	2.2	2.7	3.1	4.3
14	.13	.26	.39	.54	.69	.87	1.1	1.4	1.8	2.2	2.7	3.0	4.2
15	.13	.26	.39	.54	.69	.87	1.1	1.3	1.8	2.1	2.6	3.0	4.1
16	.13	.26	.39	.54	.69	.87	1.1	1.3	1.8	2.1	2.6	2.9	4.0
17	.13	.26	.39	.54	.69	.86	1.1	1.3	1.7	2.1	2.6	2.9	4.0

г) рассчитываются предельные значения абсолютных погрешностей измерений

$$\Delta x = t_p(n) S_{\overline{x}}$$

$$\Delta x = 4.3 \cdot 0.0167 = 0.07167$$

и определяются границы доверительного интервала

$$x_{1,2} = \overline{x} \pm \Delta x$$
.

$$x_{1.2} = 4,517 \pm 0,07167$$

д) рассчитывается класс точности каждого из микрометров из соотношения, где Δ — погрешность, разность между максимальным действительным результатом измерения на барабане микрометра и размером соответствующей концевой меры; dimlim - предел измерений микрометра.

$$\kappa.m. = \frac{\Delta}{dim.lim.} 100$$

dim.lim=25;50;75

к. т. =
$$\frac{20,1-20}{25}$$
 * $100 = 0,4 \approx 1$

Микрометр	к.т.
MP-25	1
MP-50	1
MP-75	1

	Среднее арифметическое						
	Измерения						
	наблюдений						
	4,5	4,55	4,5	4,5	4,517		
	9	8,99	9	9,05	9,013		
MP-25	10	9,99	9,99	9,99	9,990		
	14,5	14,51	14,5	14,5	14,503		
	20 20,05 20,1 20,05						
	30	30,42	30,4	30,39	30,403		
	35	35,4	35,39	35,41	35,400		
MP-50	40	40,4	40,41	40,41	40,407		
	45	45,42	45,39	45,36	45,390		
	50	50,41	50,42	50,39	50,407		
	50	49,91	49,94	49,91	49,920		
MP-75	55	55,15	55,1	55,09	55,113		
	60	60,1	60,1	60,1	60,100		
	65	65,09	65,09	65,1	65,093		
	70	70,9	70,8	70,8	70,833		

Таблица 1 (продолжение)

Среднее Среднее квадратическое		Гран			
квадратическое	отклонение	доверит	ельного	Класс	
отклонение	среднего	интер	эвала		
	арифметического			точности	
S	значения	x_1	x_2		
	$\mathbf{S}_{\mathbf{ar{X}}}$				
0,0289	0,0167	4,445	4,588	0,20	
0,0321	0,0186	8,934	9,093	0,20	
0,0000	0,0000	9,990	9,990	-0,04	
0,0058	0,0033	14,489	14,518	0,04	
0,0289	0,0167	19,995	20,138	0,40	
0,0153	0,0088	30,365	30,441	0,84	
0,0100	0,0058	35,375	35,425	0,82	
0,0058	0,0033	40,392	40,421	0,82	
0,0300	0,0173	45,316	45,464	0,84	
0,0153	0,0088	50,369	50,445	0,84	
0,0173	0,0100	49,877	49,963	-0,08	
0,0321	0,0186	55,034	55,193	0,13	
0,000	0,0000	60,100	60,100	0,13	
0,0058	0,0033	65,079	65,108	0,13	
0,0577	0,0333	70,690	70,977	1,20	

Выводы: изучили устройство и принцип действия микрометров типа MP-25, MK-50, MK-75; получили первичные практические навыки в выполнении поверки; определили пригодность микрометров к использованию.

В лабораторной работе использовалось три микрометра МР-типа со шкалами 0-25мм, 25-50мм и 50-75мм.

Осуществили поверку микрометра. Провели внешний осмотр микрометра, определили соответствие микрометра требованиям ГОСТ 6507-90 в части формы измерительных поверхностей микрометра и установочной меры. Проверили плавность перемещения барабана микрометра вдоль стебля; отсутствие вращения микрометрического винта, закрепленного стопорным устройством, обеспечивающим измерительное усилие; неизменность положения закрепленной пятки.

Допустимая погрешность микрометров ± 1 мкм с учетом класса точности 1, опытная погрешность микрометров превышает 1 мкм. Каждый микрометр имеет погрешность с отклонением в большую сторону, следовательно, требует перенастройки.

Таким образом, сравнивая результаты эксперимента с нормами допустимых отклонений ГОСТ 6507-90, можно сделать вывод о том, что микрометры MP-25, MP-50, MP-75 требуют перенастройки и последующей доводки.